

多台系统同步开发的可靠性增长*

周 源 泉

(北京强度与环境研究所, 1985年9月11日收到)

摘 要

本文将AMSAA模型推广到多台系统进行同步开发的情况, 给出了Weibull过程参数的最大似然(ML)估计及平均无故障工作时间(MTBF)的区间估计. 而Crow^[1]的公式则是本文结果的特例.

一、引 言

对可修复的复杂系统, Duane 发现^[3], 在研制试验阶段(或称开发期), 它的累积失效率的对数与累积开发时间 t 的对数, 呈很好的线性关系. 记 $(0, t]$ 内系统的失效数为 $N(t)$, 则累积失效率为 $N(t)/t$. Duane 假设:

$$\ln[N(t)/t] = \ln\alpha + (\beta - 1)\ln t$$

故

$$N(t) = \alpha t^\beta + \varepsilon(t)$$

式中 $\varepsilon(t)$ 是均值为0的误差.

Crow 用下述概率模型来描述 Duane 可靠性增长假设:

1. 系统在开发期 $(0, t]$ 内出现的失效次数是含均值函数 $\nu(t) = E[N(t)] = \alpha t^\beta$ 及瞬时强度 $\lambda(t) = dE[N(t)]/dt = \alpha\beta t^{\beta-1}$ 的非齐次 Poisson 过程:

$$P\{N(t) = n\} = \frac{[\nu(t)]^n}{n!} \exp[-\nu(t)] \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$\{N(t), t > 0\}$ 叫 Weibull 过程.

2. 若系统于 t_0 定型, 之后对系统不再作改进. 定型后系统的寿命服从指数分布, 则 $\lambda(t_0) = \alpha\beta t_0^{\beta-1}$, 系统的 MTBF 为 $M(t_0) = [\alpha\beta t_0^{\beta-1}]^{-1} = [\lambda(t_0)]^{-1}$

上述模型的统计推断工作主要是由 AMSAA (Army Material Systems Analysis Activity) 的 Crow 进行的, 故称为 AMSAA 模型. Crow^[1]对单台系统可靠性增长的 Weibull 过程, 给出了参数 α 及 β 的 ML 估计及定型时的 MTBF 的区间估计.

在实际的研制试验中, 往往对多台同型系统同步进行可靠性增长试验, 这时 Crow 的结果^[1]不能照搬. 本文将 AMSAA 模型推广到多台同型系统同步进行可靠性增长试验的情况, 给出了 Weibull 过程参数的 ML 估计及定数、定时截尾场合的 MTBF 的区间估计.

* 吴望一推荐.

二、定数截尾数据的区间估计

将 k 个同型可修系统同步作可靠性增长试验, 当诸系统的失效数之总和等于预定的次数 n 时, 所有投试的系统同时停试, 这称为 k 个系统可靠性增长的定数截尾试验. 第 i 个系统在 $(0, t]$ 内的失效次数为 $N_i(t)$, 第 i 个系统的第 j 次失效的观测时间为 t_{ij} , $i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}$, n_i 是第 i 个系统在停试前观测到的失效数, 且 $n = \sum_{i=1}^k n_i$, 记截尾时间为 t_n , 则 $t_n = \max_{i,j} t_{ij}$.

观测 $\{t_{ij}, i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}, N_i(t_n)=n_i, i=\overline{1, k}\}$ 的似然函数为:

$$\begin{aligned} & f(t_{ij}, i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}, N_i(t_n)=n_i, i=\overline{1, k}) \\ &= \prod_{i=1}^k \left[\prod_{j=1}^{n_i} \left(\alpha \beta t_{ij}^{\beta-1} \exp \left[- \int_{t_{i,j-1}}^{t_{ij}} \lambda(t) dt \right] \right) \right] \exp \left[- \int_{t_n}^{t_n} \lambda(t) dt \right] \\ &= [\alpha \beta]^n \exp[-k \alpha t_n^\beta] \left(\prod_{i=1}^k \prod_{j=1}^{n_i} t_{ij}^{\beta-1} \right) \end{aligned} \quad (2.1)$$

则 α, β 的 ML 估计 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 为:

$$\left. \begin{aligned} \hat{\alpha} &= n / t_n^\beta \\ \hat{\beta} &= n / \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{ij}} \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

系统于定型时 t_n 的 MTBF $M(t_n)$ 的 ML 估计为:

$$\hat{M}(t_n) = (\hat{\alpha} \hat{\beta} t_n^{\beta-1})^{-1} = k t_n / n \hat{\beta} \quad (2.3)$$

为了给出 $M(t_n)$ 的区间估计, 需要建立下面三个定理.

$$\text{定理 1} \quad 2\beta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{ij}} \sim \chi^2_{2(n-1)} \quad (2.4)$$

且 t_n 与 $y_{ij} = t_{ij}/t_n$ ($i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}, y_{ij} \neq 1$) 相互独立.

证 $f(t_{ij}, i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i} | N_i(t_n)=n_i, i=\overline{1, k})$

$$\begin{aligned} &= f(t_{ij}, i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}, N_i(t_n)=n_i, i=\overline{1, k}) \\ & \quad P\{N_i(t_n)=n_i, i=\overline{1, k}\} \\ &= (\beta/t_n)^n \prod_{i=1}^k \left[n_i! \prod_{j=1}^{n_i} (t_{ij}/t_n)^{\beta-1} \right] \end{aligned}$$

作变换:

$$\begin{cases} y_{ij} = t_{ij}/t_n (i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}, y_{ij} \neq 1) \\ t_n = t_n \end{cases}$$

变换的雅可比行列式为 $J = t_n^{n-1}$, 则

$$\begin{aligned} & g(y_{ij}, i=\overline{1, k}, j=\overline{1, n_i}, y_{ij} \neq 1, t_n | N_i(t_n)=n_i, i=\overline{1, k}) \\ &= \frac{\beta^n}{t_n^n} \left(\prod_{i=1}^k n_i! \right) \prod_{i=1}^k \prod_{j=1}^{n_i} (\beta y_{ij}^{\beta-1}) (y_{ij} \neq 1) \end{aligned}$$

故 $y_{ij} (i=1, \overline{k}, j=1, \overline{n_i}, y_{ij} \neq 1)$ 与 t_n 相互独立.

对任一个 i , 上述密度中的因子 $n_i! \prod_{j=1}^{n_i} (\beta y_{ij}^{\beta-1})$ 恰与 n_i 个 (若 $i=l$ 时, $t_{n_i} = t_n$, 因子中的 n_i 要改为 n_i^{-1}) 相互独立的密度为 $\beta y^{\beta-1}$ 的随机变量的顺序统计量的联合密度相等^[4], 故 $-\beta \ln y_{ij} (i=1, \overline{k}, j=1, \overline{n_i}, y_{ij} \neq 1)$ 是 $n-1$ 个相互独立的标准指数分布随机变量, 则

$$2\beta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{ij}} \sim \chi_{2(n-1)}^2 \quad \text{证毕.}$$

由(2.4)式, $E((n-1)\hat{\beta}/n) = \beta$, 故 β 的无偏估计为

$$\hat{\beta} = \frac{n-1}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{ij}}} \quad (2.5)$$

β 的置信度为 γ 的置信区间为:

$$P\left\{ \hat{\beta} \chi_{2(n-1), (1-\gamma)/2}^2 < \beta < \hat{\beta} \chi_{2(n-1), (1+\gamma)/2}^2 \right\} = \gamma \quad (2.6)$$

式中 $\chi_{f, \gamma}^2$ 是自由度为 f 的 χ^2 -分布的 γ -F 侧分位数.

定理2 $t_n \sim f(x) = \Gamma(x|n, k\alpha, \beta)$

$$\triangleq \frac{\beta(k\alpha)^n}{\Gamma(n)} x^{n\beta-1} \exp[-k\alpha x^\beta] \quad (x > 0) \quad (2.7)$$

$\Gamma(x|n, k\alpha, \beta)$ 叫广义伽玛分布. 当 $k=1$, 有

$$f(x) = \Gamma(x|n, \alpha, \beta) = \frac{\beta\alpha^n}{\Gamma(n)} x^{n\beta-1} \exp[-\alpha x^\beta] \quad (x > 0) \quad (2.8)$$

它恰是 Weibull 过程第 n 次失效时间的概率密度

证 先证(2.8)式, 设单台系统的观测的失效时间为:

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$$

首次观测失效时间 t_1 的密度为 $f_1(t_1) = \alpha \beta t_1^{\beta-1} \exp[-\alpha t_1^\beta]$, 即(2.8)式在 $n=1$ 时成立.

设失效数为 $n-1$ 时, (2.8)式成立, 则

$$f_{n-1}(t_{n-1}) = \frac{\beta\alpha^{n-1}}{\Gamma(n)} t_{n-1}^{(n-1)\beta-1} \exp[-\alpha t_{n-1}^\beta]$$

而 $t_n - t_{n-1}$ 的密度为:

$$f_n(t_n - t_{n-1}) = \alpha \beta t_n^{\beta-1} \exp[-\alpha(t_n^\beta - t_{n-1}^\beta)]$$

由卷积可得 t_n 的密度:

$$\begin{aligned} f(t_n) &= \int_0^{t_n} f_{n-1}(t_{n-1}) f_n(t_n - t_{n-1}) dt_{n-1} \\ &= \frac{\beta\alpha^n}{\Gamma(n)} t_n^{n\beta-1} \exp[-\alpha t_n^\beta] \end{aligned}$$

(2.8)式得证.

对多台系统的情况, 设第 $l (1 \leq l \leq k)$ 个系统的最后一次失效时间 $t_{l n_l} = t_n$, 其密度为:

$$f_l(t_n) = \frac{\beta\alpha^{n_l}}{\Gamma(n_l)} t_n^{n_l\beta-1} \exp[-\alpha t_n^\beta] \quad (2.9)$$

其余的 $k-1$ 个系统有: $t_{in_i} < t_n (i=1, \overline{k}, i \neq l)$, 则 $t_{in_i} (i=1, \overline{k}, i \neq l)$ 的密度为:

$$\frac{\beta \alpha^{n_i}}{\Gamma(n_i)} t_{in_i}^{n_i \beta - 1} \exp[-\alpha t_{in_i}^\beta] \quad (i=1, \overline{k}, i \neq l)$$

第 $i (i=1, \overline{k}, i \neq l)$ 个系统在 (t_{in_i}, t_n) 内不再失效的概率为: $\exp[\alpha(t_{in_i}^\beta - t_n^\beta)]$, $(i=1, \overline{k}, i \neq l)$. 则第 i 个系统 $(i=1, \overline{k}, i \neq l)$ 的 t_n 的密度为:

$$\begin{aligned} f_i(t_n) &= \int_0^{t_n} \frac{\beta \alpha^{n_i}}{\Gamma(n_i)} t_{in_i}^{n_i \beta - 1} \exp[-\alpha t_{in_i}^\beta] \cdot \exp[\alpha(t_{in_i}^\beta - t_n^\beta)] dt_{in_i} \\ &= \frac{\alpha^{n_i}}{n_i!} t_n^{n_i \beta} \exp[-\alpha t_n^\beta] \quad (i=1, \overline{k}, i \neq l) \end{aligned} \quad (2.10)$$

因 $P\{t_{in_i} = t_n, i=1, \overline{k}\} = k^{-1}$ 及随机数 n_i 满足: $0 \leq n_i \leq n$ 与 $\sum_{i=1}^k n_i = n$. 故 k 个系统的总失效次数为预定值 n 且均于 t_n 截尾, 则 k 个系统的 t_n 的联合密度为:

$$\begin{aligned} f(t_n) &= k \sum_{\substack{0 \leq n_i \leq n \\ \sum_{i=1}^k n_i = n}} \left[f_i(t_n) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^k f_i(t_n) \right] \\ &= \beta \alpha^n t_n^{n \beta - 1} \exp[-\alpha t_n^\beta] \cdot (n-1)! \sum_{\substack{0 \leq n_i \leq n \\ \sum_{i=1}^k n_i = n}} (n-1)! / \left[(n_i-1)! \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^k \right] \\ &= \frac{\beta (k\alpha)^n}{\Gamma(n)} t_n^{n \beta - 1} \exp[-\alpha t_n^\beta] \end{aligned} \quad \text{证毕.}$$

系 $2kat_n^\beta \sim \chi_{2n}^2$

证 $\because t_n \sim f(x) = \Gamma(x|n, k\alpha, \beta)$

则 $2kat_n^\beta \sim g(y) = f[x(y)] \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right| = \Gamma(y|n, 1/2)$

故 $2kat_n^\beta \sim \chi_{2n}^2$

定理3 $4n^2 \cdot \hat{M}(t_n) / M(t_n) = Z \cdot S$

$Z \sim \chi_{2(n-1)}^2$, $S \sim \chi_{2n}^2$, 且相互独立.

证 由(2.2)、(2.3)式, 有

$$\hat{M}(t_n) = \frac{kt_n}{n^2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{i,j}}$$

$$\therefore 4n^2 \cdot \hat{M}(t_n) / M(t_n) = \left(2\beta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{i,j}} \right) (2kat_n^\beta)$$

由定理1,

$$S \triangleq 2\beta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{t_n}{t_{i,j}} \sim \chi_{2(n-1)}^2$$

由定理 2 的系,

$$Z \triangleq 2kat_n^k \sim \chi_{2n}^2$$

由定理 1 知, S 与 Z 相互独立.

此定理表面上与 Crow^[2]或 Lee and Lee^[5]的结果形式相同, 事实上, [2]、[5]是对单台系统的 Weibull 过程给出的, 即其结果是本定理在 $k=1$ 时的特例. 由定理 3 即得 $M(t_n)$ 的置信区间:

$$P\{\rho_1 \hat{M}(t_n) < M(t_n) < \rho_2 \hat{M}(t_n)\} = \gamma \quad (2.11)$$

式中 ρ_1, ρ_2 在 $n \leq 100$ 及不同 γ 下之值可见 Crow^[1] 的表 1. 当 $n > 100$ 时, ρ_1, ρ_2 的近似值 $\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2$ 分别为^[1]:

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\rho}_1 &= \left[1 + \sqrt{\frac{2}{n}} \cdot u_{(\gamma/2)} \right]^{-1} \\ \tilde{\rho}_2 &= \left[1 - \sqrt{\frac{2}{n}} \cdot u_{(1-\gamma)/2} \right]^{-1} \end{aligned} \right\} \quad (2.12)$$

式中 u_δ 是标准正态分布的 δ - F 侧分位数.

三、定时截尾数据的区间估计

将 k 个同型可修系统同步作可靠性增长试验, 当各系统的累积试验时间恰为预定值 T 即停试, 称为 k 个系统可靠性增长的定时截尾. 第 i 个系统在 $(0, t]$ 内的失效次数记为 $N_i(t)$, 在 $(0, T]$ 内第 i 个系统的观测的失效次数为 n_i , 其失效的观测时间依次为:

$$0 = t_{i0} < t_{i1} < t_{i2} < \cdots < t_{in_i} < T \quad (i = \overline{1, k} \text{ 且 } \sum_{i=1}^k n_i = n)$$

观测 $\{t_{ij}, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, n_i}; N_i(T) = n_i, i = \overline{1, k}\}$ 的似然函数为:

$$f(t_{ij}, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, n_i}; N_i(T) = n_i, i = \overline{1, k})$$

$$= (\alpha\beta)^n \exp[-k\alpha T^\beta] \left(\prod_{i=1}^k \prod_{j=1}^{n_i} t_{ij}^{\beta-1} \right) \quad (3.1)$$

则 α, β 的 ML 估计 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 为:

$$\left. \begin{aligned} \hat{\alpha} &= n/T^{\hat{\beta}} \\ \hat{\beta} &= n / \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln t_{ij}^T \end{aligned} \right\} \quad (3.2)$$

若系统在 T 定型, 则系统的 MTBF $M(T)$ 的 ML 估计为:

$$\hat{M}(T) = (\hat{\alpha} \hat{\beta} T^{\hat{\beta}-1})^{-1} = kT/n\hat{\beta} \quad (3.3)$$

为了建立 $M(T)$ 的非随机化最优置信区间, 需要下述几个定理:

定理 4 $2\beta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{T}{t_{ij}} \sim \chi_{2n}^2$ (3.4)

证 其证明方法同定理 1, 周延昆在一个内部报告中已给出了这个结果.

$$f(t_{ij}, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, n_i} | N_i(T) = n_i, i = \overline{1, k})$$

$$= \left(\frac{\beta}{T}\right)^n \prod_{i=1}^k \left[n_i! \prod_{j=1}^{n_i} (t_{ij}/T)^{\beta-1} \right]$$

作变换 $y_{ij} = t_{ij}/T$ ($i=1, \overline{k}, j=1, \overline{n_i}$), 变换的雅可比行列式 $J = T^n$, 故

$$\begin{aligned} g(y_{ij}, i=1, \overline{k}, j=1, \overline{n_i} | N_i(T) = n_i, i=1, \overline{k}) \\ = \prod_{i=1}^k \left[n_i! \prod_{j=1}^{n_i} (\beta y_{ij}^{\beta-1}) \right] \end{aligned}$$

故 $-\beta \ln y_{ij}$ ($i=1, \overline{k}, j=1, \overline{n_i}$) 是 n 个相互独立的标准指数分布, 则

$$2\beta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{T}{t_{ij}} \sim \chi_{2n}^2 \quad \text{证毕.}$$

由定理 4 可得 $W = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \ln \frac{T}{t_{ij}}$, 在给定 n 下的密度

$$f(w|n) = \Gamma(w|n, \beta) \triangleq \frac{\beta^n}{\Gamma(n)} w^{n-1} \exp[-\beta w] \quad (3.5)$$

定理 5 $M(T)$ 的置信度为 γ 的非随机化最优置信区间为:

$$P\{\pi_1 \hat{M}(T) < M(T) < \pi_2 \hat{M}(T)\} \geq \gamma \quad (3.6)$$

式中 $\pi_1 = n^2/\gamma_2$, $\pi_2 = n^2/\gamma_1$, γ_1 、 γ_2 由下式确定:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j=n}^{\infty} j!(j-1)! I_1(2\sqrt{\gamma_1})^j &= \frac{1-\gamma}{2} \\ \sum_{j=1}^n j!(j-1)! I_1(2\sqrt{\gamma_2})^j &= \frac{1-\gamma}{2} \end{aligned} \right\} \quad (3.7)$$

$I_1(\cdot)$ 是变形的一阶 Bessel 函数.

证 记 $N(T) = \sum_{i=1}^k N_i(T) = N$, 则

$$\begin{aligned} f(n, w | N > 0) &= f(w|n) P\{N=n\} / P\{N>0\} \\ &= \frac{\beta^n}{\Gamma(n)} w^{n-1} \exp[-\beta w] \frac{\sum_{\substack{0 \leq n_i \leq n \\ \sum n_i = n}} \prod_{i=1}^k \left[\frac{(aT^\beta)^{n_i}}{n_i!} \exp[-aT^\beta] \right]}{1 - \exp[-kaT^\beta]} \\ &= \frac{\beta^n}{\Gamma(n)} w^{n-1} \exp[-\beta w] \cdot \frac{k^n}{n!} (aT^\beta)^n \exp[-kaT^\beta]}{1 - \exp[-kaT^\beta]} \\ &= \frac{(\phi w)^n \exp[-\beta w - \phi/\beta]}{n!(n-1)! w (1 - \exp[-\phi/\beta])} \quad (n=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

式中 $\phi = ka\beta T^\beta$.

在给定观测 $W = w$ 及 $N > 0$ 下, 有条件密度:

$$f(j|w, N>0) = \frac{(\phi w)^{j-1/2}}{j!(j-1)!} \bigg/ \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\phi w)^{j-1/2}}{j!(j-1)!}$$

$$= (\phi w)^{j-1/2} / [j!(j-1)! I_1(2\sqrt{\phi w})]$$

故 ϕw 的非随机化最优置信区间由(3.7)式给出:

$$P\{\gamma_1 < \phi w < \gamma_2\} \geq \gamma$$

因

$$\phi w = n^2 \hat{M}(T) / M(T)$$

故

$$P\left\{ \frac{n^2}{\gamma_2} \hat{M}(T) < M(T) < \frac{n^2}{\gamma_1} \hat{M}(T) \right\} \geq \gamma$$

即得(3.6)式. 与 n, γ 相应的 π_1, π_2 值可见 Crow^[1] 的表2. 当 $n > 100$ 时, π_1, π_2 的近似公式为:

$$\left. \begin{aligned} \pi_1 &= n^2 / \left(n + \frac{v^2}{4} + \sqrt{\frac{v^4}{16} + \frac{nv^2}{2}} \right)^2 \\ \pi_2 &= n^2 / \left(n + \frac{v^2}{4} - \sqrt{\frac{v^4}{16} + \frac{nv^2}{2}} \right)^2 \end{aligned} \right\} \quad (3.8)$$

式中 $v = u_{(1+\gamma)/2}$

定理5中令 $k=1$, 即得 Crow^[1] 关于定时截尾数据区间估计的结果.

参 考 文 献

- [1] Crow, L. H., *Technometrics*, 24 (1982), 67—72.
- [2] Crow, L. H., *ADA-044788* (1977).
- [3] Duane, J. T., *IEEE trans. on Aerospace and Electronic System*, 2 (1964), 563—566.
- [4] Fisz, M., 《概率论及数理统计》, 上海科技出版社 (1962), 341.
- [5] Lee, L. and S. K. Lee, *Technometrics*, 20 (1978), 41—45.

Reliability Growth for Multi-System Simultaneous Development

Zhou Yuan-quan

(Beijing Institute of Structure and Environment Engineering, Beijing)

Abstract

In this paper the AMSAA model for multi-system simultaneous development is discussed. The maximum likelihood (ML) estimates of the parameters and the confidence intervals of the (MTBF) for Weibull process are presented. Crow's formulae^[1] are the special examples for this paper.